製 品 仕 No, IS-9491K 来歷/REV. 0 様 頁 1/4PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 題: 9491 シリーズ 2.2 mmピッチ ピンヘッダー ISSUE DATE SUBJECT: 9491SERIES 2.2 mm PITCH PIN HEADER 改訂年月日 REVISED DATA

1. 適用範囲

本仕様書は,イリソ電子工業株式会社製9491シリーズ 2.2 mmピッチ ピンヘッダーに関する仕様及び性能上の 必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する。)

弊社品番: IMSA-9491B-**-**

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 250V (AC,DC)

(2)最大定格電流 : 3A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 性能

特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて

行う。

常温 : 15~35℃

: 25~85%RH

常湿 5. 特性

This product specification is applied for IRISO EFFICITIONICS CO., LTD. series 9491 2.2 mm pitch pin header.

IRISO

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached. (Applied for Pb free plate product)

Parts No. : IMSA-9491B-**_***

3.Rating

(1)Maximum rating voltage: 250 V (AC,DC)

(2)Maximum rating current: 3 A

(3)Temperature range : -40~+105°C

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition.

Ambient temperature : $15\sim35^{\circ}$ C

Ambient humidity

: 25~85%RH

5.Performance

	<u>5-1.</u> 電気的性能	5-1. Electronics performance										
	項目/ITEM		条 件/Test conditi		規格/Specification							
1	接触抵抗	短絡電流 10mA 以下、最	大開放電圧 20mV、周波	数 1kHz のローレベル抵抗								
	Contact resistance	計にて測定する。			試験後:16mΩ以下							
	(low level)	It shall be measured by the	ne dry electric circuit spec	ified	Initial : $8m\Omega$ or less.							
		as follows; 10mA or belo	w, 20mV, 1kHz frequency	7.	After test: $16m \Omega$ or less.							
2	電圧降下	コネクタまたは端子の	オス、メスを嵌合した状	初期:8mV/A以下								
	Contact resistance			れた点で電圧降下が安定し	試験後:16mV/A 以下							
	(rated current)	た後測定する。その後、	下表の電線の電圧降下	分及び PCB からリード部								
		の電圧降下分を差し引・			After test: 16mV/A or less.							
		電線サイズ(mm²): 0.5										
			red where a socket and a	plug are combined.								
		(1A,12V,200mm)		L0								
		Then, a part for voltage	descent of a lead part	is deducted from a part for								
		voltage descent and PCB	of an electric wire of the									
		Electric-wire size (mm²):	0.5									
3	耐電圧	端子相互間に AC1000V			絶縁破壊等の無い事。							
	Dielectric	AC 1000 V shall be appli	ed for one minute to betw	een next	Should not have any changes.							
-	Withstanding voltage	terminals.										
4	絶縁抵抗			互間及び、端子とハウジン	初期:100MΩ以上							
	Insulation	グ間に DC 500V を印加			試験後:100MΩ以上							
	resistance	DC 500 V shall be applie	d to between next termina	als.	Initial : $100M \Omega MIN$.							
					After test : $100M \Omega MIN$.							
5	漏洩電流	コネクタを嵌合した状態	まで、隣接する端子相互	間に DC14+1/0V を加え、	3mA以下							
	Disclosure current	漏洩電流を測定する。			3mA or less.							
		Where a connector is cor	nbined, DC14+1/0V is a	dded between								
		terminals and disclosure	current is measured.									
6	温度上昇	コネクタを無風状態に	Rち下表の電流を通電し	、温度が飽和した時の接触	初期:上昇温度(60℃)以下							
	Temperature Raise	部付近の端子表面の温度	ぎを測定する。		試験後:上昇温度(60℃)以下							
		Current is passed to a cor	nector and the temperatu	Initial:								
		is measured.			Rise temperature(60°C) or less.							
		電線サイス			After raise of temperature test:							
		Electric-wire	ize Current value		Rise temperature(60°C) or less.							
		(mm ²)	(A)									
		0.5	4									
7	過電流試験	任意の1ラインに下表の	雷流を流す。	テスト中発火しないこと								
	Over current loading	Apply the current to only			No ignition is allowed during the test							
		電線サイズ	電流値	The Same of the life test								
			Current value(A)									
			16.5	Duration 60min.								
			20.2	200sec.								
		0.5	22.5	5sec.								
			30.0									
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			20.0									

	· ·				1 1
No.	IS-9491K	来歷/REV.	0	頁/Page	2/4

,	5-2. 機械的特性	5-2.Functional performance	
	項目/ITEM	条 件/Test condition	規格 Specification
1	端子保持力 Pin retention force	ピンヘッダーの端子に 100mm/分の速度で引き抜き方向に荷重を加え、端子 がハウジングより抜ける時の荷重を測定する。	引き抜き方向:200 以上 7 - 7 Pulling out direction: 200 or thore
		The pin shall be pushed to the base at the speed of 100mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	IRISO ENG. DEPT.
		引き抜き 方向 方向	
2	ロック強度	 コネクタ嵌合状態(ロック作用状態)において、ソケットを 100mm/分の速度	100NT IN L
2	Lock intensity	で引張り、ロック機構が離脱又は破壊する時の荷重を測定する。 The connector is changed into a lock state.	100N以上 100N or more.
		The socket is pulled the speed for 100mm/min and load in case the Locke mechanism breaks away or breaks is measured.	
3	ネジ締め性	・推奨取り付けネジ: JIS B1115 B1122 タッピングネジ	ハウジングにクラック及び空転が無いこ
	Fasting torque for	・ナベ2種、呼び径3、長さ5mm	と。
	screw	・締め付けトルク: 0.392N・m	No cracks and compression buckling of
		 Recommended screw: pan-headed type-2 tapping screw of 3 normal Diameter 3mm length: see table-2 (JIS B1115,B1122) Fastening torque for screw (for reference: 0.392N • m) 	housing permissible.
4	コネクタ挿入力	ソケットとピンヘッダーを 100mm/分の速度で挿入を行ない、荷重を測定	70N 以下
	Connector mating	する。尚、ロッキング機構は挿入の際に働かせる。	70N or less.
	force	The higher one peak load is measured, when insertion is carried out the speed for 100mm/min	
5	コネクタ離脱力	ソケットとピンヘッダーを 100mm/分の速度で離脱を行ない、荷重を測定	70N以下
	Connector unmating	する。尚、ロッキング機構は、離脱の際働かせない。	70N or less.
	force	The higher one peak load is measured, when secession is carried	
6	耐コジリ試験	out the speed for 100mm/min	人工工 办 马上压入川工1十二,一分件,12 7
	Resistance to	ピンヘッダーを固定し、ソケットを正規に嵌合した状態より上下、左右にこじりながら挿抜を 10 回行う。	6項の試験順序に準ずる。
	"kojiri"	Repeated maiting-unmating by hand in up-down and right-left directions for 10	Based clause 6 (test sequence)
	1	cycles.	
7	振動試験	コネクタを嵌合した状態にて、振動周波数 20~200~20Hz/3 分、	試験中 1μs をこえる不連続導通を生じない
	Vibration test	加速度 44.1m/s²にて上下方向 3 時間、前後、左右方向に各 3 時間計 9 時間	事。
	(high frequency)	の振動を加える。	No electrical discontinuity greater than 1 µ
		試験中瞬断の有無を確認する。	shall occur.
		The connector mated is vibrated.	
		·Vibration acceleration: 44.1m/s²(45G)	
		·Vibration frequency: 20-200-20Hz/3min	
		Duration: Up and down directions for 3 hours and in	
0	THE STATE OF	forward and rearward directions for 9 hours respectively.	
8	耐振動試験	コネクタを嵌合した状態にて、振動周波数 20→200→20Hz/3 分、振動加速	試験中 1μs をこえる不連続導通を生じない
	Vibration test	度 44.1m/s2 にて X/Y/Z 方向に各 100 時間 計 300 時間の振動を加える。	事。
		尚、電流は全極を直列に接続して通電を行う。	No electrical discontinuity greater than 1μ shall occur.
		尚、温度条件は、常温とする。	Strain Occur.
		通電電量: 3.3A、通電時間: 45分、不通電時間: 15分を300サイクル	
		The connector mated is vibrated in the frequency range of	
		20~200~200Hz/3min and in the constant vibration amplitude the acceler	
		ation of 44.1m/s2. This motion is applied for period of 100 hours in the vertical direction.	
		current: 3.3A, ON time 45min OFF time15min, 300cycle.	
9	衝撃試験	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度	 試験中 1μs をこえる不連続導通を生じな
	Shock	980m/s 2 (100G)、衝撃作用時間 6ms を X,Y,Z 方向の	試験中IPSをこんの小連続等通を生しば い事。
		6面に各3回加える。試験中瞬断の有無の確認する。	V 争。 No electrical discontinuity greater than 1 μ s
	ľ	ではたち、自力が入る。 記録中海南のク有無のが確認する。 The connector mated are installed in the machine. They	shall occur.
		are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral	January Occur.
		perpendicular directions(X, Y, Z); in conditions as specified;	
		acceleration of 980m/s2(100G) and shock pulses for a duration of 6ms. It shall	
		be tested the discontinuity of the contact	
- f		current during the test.	

			No.	IS-9491K	来歷	/REV.	0 頁/Page 3				
_ 3	耐久特性	-	2 D				ISSUED				
	項目/ITEM	条 件/Test c		on performance		4F	<u> </u>				
1	冷熱衝擊試験 Thermal Shock	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件 1000 サイクル実施し、リーク電流を測定する。 The connector mated is exposed 1000 cycle temperature. It shall be measured the contatest.	I	規 可の試験) Based claus	程 格 \$peom@atton - 7 順字に準備。 IRISO e 6 (test sequence) C. DEPT.						
		+100±2℃ Ambient 常温 temperature 30min -40±2℃	30min	→							
2	高温放置試験 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度 120± その後常温に戻るまで放置する。 The connector mated is exposed in the ours.			I		順字に進ずる。 se 6 (test sequence)				
3	低温放置試験 Chilly resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度 -40+0 し、その後常温に戻るまで放置する。 The connector mated is exposed in the of 120 hours.	chilly cha	mber -40+0/-10	F		順序に準ずる。 se 6 (test sequence)				
4	耐湿性 Humidity	温度 60±2°C相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽 The pin header shall be exposed in the humidity 90~95%RH for 96 hours.	y chamber	60±2℃、		6項の試験順字に準ずる。 Based clause 6 (test sequence)					
5	SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度 25℃, 札 濃度 25ppm.の雰囲気中に 96 時間放置する。 The connector mated is exposed in the SO: 75%RH 25ppm for 96 hours.				6項の試験順字に準ずる。 Based clause 6 (test sequence)					
6	恒温恒湿度カレント Temperature humidity current cycle	下図を1サイクルとして10サイクルを行通電電流10mA を通電する。 Energizing dose suspension with RH as 1 current 10mA 80~96%RH 80~96%RH 90~96%RH 90~96%RH	cycle fo	r under fig. 10	cycle.		順序に準ずる。 se 6 (test sequence)				
		80±2°C 25±2°C -10± 2h 4h 1cycle (24h)	2h 2h	th 3h	90~96%RH	H					
7	耐塵試験 Dust-proof examination	縦横高さ 1000mm の密閉が内内壁から 150mートラント さない 1.5kg を 15 分毎に 10 秒間圧縮拡散させる。これを 8 回行った後取り出し In the state where separated from the waht of 1000mm in a sealing tank 150mm ortland cement 1.5kg is made to inject by every 15 minutes, It was uniformly diffuse It takes out, after performing this for 8 times, a performed 2 times.	空気で噴 て、挿入 ll with a and the compresed using	射させ、ファン等 離脱を2回行う n in-every-direct connector was sed air for 10 s he fan etc.	で一様に E ion heig hung, P		順序に準ずる。 se 6 (test sequence)				
3	結露試験 Condensation	0°C/10分、80±2°C、90~95%RH/30分を1サイ Energizing dose suspension with RH as 1 d for 30 minutes at 80±2°C 90~95% 48 6	cycle fo				順字に準ずる。 e 6 (test sequence)				
	塩水噴霧 Salt mist with altern ating atmosphere, cy clic	コネクタを嵌合した状態で水温 35±2℃、 放置相対湿度 95% RH、噴霧時間 8h、が The connector mated is exposed water temper Temperature 40±2℃, Humidity 95% RH, tir	濃度 5± 置時間 1 rature 35=	5h、1サイクル Ŀ2℃, Density 5	√。 (±1% S	つない事。 hould not h	割れ、腐蝕、ガタ変形、変 nave any flaw, eroded, n and crushed				

	1				
No.	IS-9491K	来歷/REV.	1 0	頁/Page	4/4
1	10 / 1/ 112	// 1011		uge	1 1/1

5	-4. その他性能	5-4,other performance	/ISSUED
	項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification
1	外観・構造	目視及び機能検査	有害となる割れ、剥が和R ISO 変形 変色
	Appearance, structure	Visual and functional	等のない事。 ENG. DEPT.
			機能が満足する事。
			Should not have any flaw, scratch,
			discoloration and crushed.
			function be satisfied.
2	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃のSn-Ag-Cu系の	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく
	Solderability	鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。	付着する事。
		The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free	Solder shall be covered 95% or more of
		solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) $245\pm5^{\circ}$ C, 3 ± 0.5 s.	thearea that is dipped into the solder bath.
3	半田耐熱性	コネクタの半田付部をフラックスに浸漬した後、260±5℃の半田槽に	端子のガタ、割れ等異常のない事。
	Resistance to	10±1 秒浸す。	端子保持力:15N以上
	soldering heat	The connector of terminal shall be put into the flux and dipped solder bath	Should not have any flaw, scratch and
		260±5℃, 10±1s.	crack.
	3.4FA.N.T.F		Pin retention force:15N MIN

6. 試	験順序		_				6	.Test Se	equence									
						·	,			est Gro			1			,		
No.	Test Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
511		ļ	·			γ			Tes	st seque	ence			т				,
5.1.1	Contact resistance (low level)	3		2,6	2,7	2,6			2,8	2,6	2,7	2,6	2,8	2,7	2,8			
5.1.2	Contact resistance (rated current)	4		3,7	3,8		2,6	2,6	3,9	3,7	3,8	3,7	3,9	3,8	3,9			
5.1.3	Dielectric Withstanding voltage	7					3,7	3,7	5,11				5,11					
5.1.4	Insulation resistance	6							4,10		 		4,10		l	2,6		
5.1.5	Disclosure current								7		-	_	-,			4		
5.1.6	Temperature Raise	5									4.9				4			
5.1.7	Over current loading			4							-3-							
5.2.1	Pin retention force																2	4
5.2.2	Lock intensity		3					9	12		11		13		ļ —		 -	
5.2.3	Fasting torque for screw		2					8			10		12					
5.2.4	Connector mating force	2																
5.2.5	Connector umnating force	8																
5.2.6	Resistance to "kojiri"						4											
5.2.7	Vibration (high frequency)				5										6			
5.2.8	Vibration														5			
5.2.9	Shock	-				4	<u> </u>											<u></u>
5.3.1	Thermal Shock							4										
5.3.2	Heat resistance				4	3					5	-,		4				
5.3.3	Chilly resistance											4				<u> </u>		
5.3.4	Humidity								6						·			
5.3.5	SO ₂ gas test								-	4								
5.3.6	Temperature humidity cu rrent cycle												6					
5.3.7	Dust-proof examination													5				
5.3.8	Condensation					-										3		
5.4.1	Appearance, structure	1	1	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,5	1	1,3
5.4.2	Solderability		4											- /			<u></u>	+
5.4.3	Resistance to soldering heat																	2

7.その他

7-1. 保存保管条件(実装前保存条件)

室内で、5~35℃の温度、75%以下の相対湿度で保管して下さい。

期間:6ヶ月

7. Other

7-1. Storage conditions (a condition before part mounting) Shall be in the house at $5\sim35^{\circ}$ C 75%RH or less

Storage limit: 6 month